特 集 7

多価イオン科学

Science of Multicharged Ions

櫻井 誠*

Makoto SAKURAI

多価イオンに関連した研究は原子物理学,基礎物理学,核物理学,表面物理学といった広い物理の領 域にまたがっている.ここでは多価イオンの特徴について簡単に触れたあと,電気通信大学レーザー 極限技術研究センターで新しく開発された電子ビーム多価イオン源の仕様,および多価イオン研究の 現状と今後の展望などについて概説する.

1. はじめに

原子から電子を取り除くと正のイオンができるが、この 電子を2個以上取り去ったものを(正の)多価イオンとい う.取り去られた電子の個数がqのとき、これをq価の 多価イオンと呼ぶ.一般的に言って価数qが大きければ 大きいほど多価イオンとしての性質が顕著になる.ところ で大抵の分子では価数が3を越えると不安定になり、ばら ばらになってしまう.従って、ふつうは原子の多価イオン が主な研究の対象となる.

物質が非常に高温になると、原子がイオン化したいわゆ るプラズマ状態になるが、プラズマの温度が高くなるにつ れ、高価数のイオンが生成される.多価イオンは、核融合 実験装置の高温プラズマ中ばかりでなく、太陽コロナのよ うに、天体でも観察される.プラズマ中では電子と多価イ オンが頻繁に衝突し、電離 $(A^{q+} \rightarrow e^{-} + A^{(q+1)+})$ の過 程)・再結合 $(e^{-} + A^{(q+1)+} \rightarrow A^{q+})$ の過程)を励起の過程 が常時起こっている.このためプラズマからは励起状態の 多価イオンからのX線が豊富に観察され、このX線スペク トルから多価イオンの同定や電子状態の研究が可能となる.

高温のプラズマ中に多価イオンが存在することは,真空 スパーク放電におけるスペクトル線の観測により,1920年 代から知られていたが,多価イオンの原子分光学あるいは そのプラズマ中の挙動(原子過程)についての本格的研究 は,核融合を目的とした高温プラズマ研究が行われるよう になってからのことである.また,専用のイオン源により 多価イオンを効率的に生成し,ビームの形で取り出して原 子・分子・固体との相互作用を調べる原子過程研究が,

*東京大学生産技術研究所 第1部 客員助教授 (神戸大学理学部助教授)

1970年代末頃から盛んになっている.これは多価イオンの 原子過程の物理が興味深いためばかりではなく,宇宙科学, 核融合研究,X線レーザー開発などにおける応用上の重要 性によるものである.

多価イオンに関する研究は、この5、6年で新しい局面 をむかえている.すなわち、高エネルギー・高電流密度の 電子ビーム中に生成・維持される極めて電離度の高い超多 価イオンからのX線分光を行う実験装置である、電子ビー ムイオントラップ(EBIT)が開発されて以来、レーザな どを用いた多価イオンの精密分光による相対論効果・量子 電気力学(QED)効果の検証、励起・再結合過程の詳細 な研究、原子核と内殻電子の相対作用の研究といったテー マが現実のものとなっている.また、ごく最近では、この EBIT で生成された多価イオンを固体表面に照射すること により、表面のミクロな構造を劇的に変化させることが可 能であることがわかり、ナノテクノロジーの分野からも注 目を集めている.

平成5年度に発足した重点領域研究「多価イオン原子物 理学」では、このEBITを雛形として電子ビームエネル ギーなどの性能向上を計り、多くの改良を加えた装置を開 発し、いままさに稼働しつつある.ここでは、この装置の 開発に携わってきた者として、この装置を中心とした多価 イオン研究の展望について述べることにする.

2. 多価イオンの特徴^{1),2)}

中性原子の状態から多価イオンを生成するには,電子を 剝ぎとるためのイオン化エネルギーが必要である.H⁺の イオン化エネルギーはわずかに13.6 eV であるが,U⁹¹⁺ の生成に要する全エネルギーは実に610 keV に達する.こ れは言い換えれば、多価イオンが大きな内部エネルギーを 持っていることを意味する.このポテンシャルエネルギー は原子などとの衝突において多数の電子の移行を引き起こ す.その顕著な例が,固体表面に多価イオンを照射したと き表面から放出される二次電子の収量にみられる.図1³⁾ は多価イオンの全内部エネルギーに対して放出電子の収量 を整理したものである.Xe⁴⁴⁺,Th⁷⁰⁺といった高電離イ オンでは1個のイオンに対し100個程度の電子が放出され ることがわかる.

多価イオンは電子から電子を何個か取り去った状態であ る. 元の原子のおおまかな性質は、周期率表のどの属に属 しているか、すなわち価電子数で決まるが、多価イオンの 場合はどうであろうか. エネルギー準位を考える場合など, 多価イオンでも原子の場合に似て、保有する電子数で分類 する方法が意味を持つ(等電子系列).しかしながら,た とえば電子による電離の断面積といったような性質を詳細 に調べると,いかなる中性原子にもみられない多価イオン に特徴的な振る舞いを示す. 図2¹⁾は Xe⁴⁺ の電離断面積 を Xe⁴⁺ と電子数の等しい Sn および中性の Xe と比較し たものである. Xe⁴⁺ ではイオン化のしきいエネルギー付 近に鋭いピークがみられるが、これは内殻電子の励起を媒 介としておこる共鳴的な電離過程に対応しており、多価イ オンに特徴的な現象である.これと同様に、様々な過程で 多価イオン固有の振る舞いがみられることが知られており, このことは多価イオンが「新しい原子」であることを示し ている. 原子番号 Z の原子 A をイオン化してできる(多 価) イオンは A^{1+} から A^{2+} まで Z 種類あるから. すべて の元素の多価イオンを数えると約4000種類となる.これか らも新しい原子としての多価イオンの新奇性・多様性が理 解できるであろう.

もう一つ多価イオンに特徴的なことは, 束縛電子と核の 相互作用が強いため, Zが大きくなるとスピン軌道相互作 用などの相対論的効果が顕著となり, エネルギー準位や,



図1 多価イオンを金属表面に照射したときの、多価イオ ンの全内部エネルギーに対する二次電子の収率³⁾.



図 2 電子衝突に対する Xe, Sn, Xe⁴⁺ のイオン化断面 積¹⁾. 横軸 X は電子のエネルギーをそれぞれのイ オン化ポテンシャル I で規格化したもの. 縦軸 I^2 Q_{ion} はイオン化断面積 Q_{ion} にイオン化ポテンシャ ル Iの 2 乗を掛けたもの. 原子衝突の理論による 大まかな考察によると, $I^2 Q_{ion}$ は Xのみの関数に なることが知られている.

準位間の自然放出遷移確率が中性原子と違ってくる点であ る.中性原子では遷移確率は電気双極遷移が他の高次の遷 移に比べ極端に大きな値をもつ.ところが多価イオンでは, 多重極遷移の遷移確率がZの異なるべきに比例するため, LS 結合が良い近似であるZの小さい元素では禁制遷移と 考えられていた遷移が,Zが大きいjj 結合の電子系へ移る につれて,許容遷移に匹敵する強度をもつようになる.こ の点については,4節で詳しく述べる.

3. **多価イオン**源^{2),4),5)}

現在,多価イオンを効率的に生成することを目的として 考案されたイオン源としてよく用いられるものに,電子 ビームイオン源(Electron Beam Ion Source: EBIS)と 電子サイクロトロン共鳴型イオン源(Electron Cyclotron Resonance Ion Source: ECRIS)の2つがある.EBISで は,強磁場(多くの場合超伝導磁石を用いる)中で圧縮さ れた大電流密度の電子ビームの空間電荷ボテンシャルにイ オンを閉じ込めつつ,電子衝突をくりかえし逐次電離を進 める仕組みになっている.ECRISは、マイクロ波により 高電子密度のプラズマを生成し、イオン化室の中心が極小 となるような磁場の分布(極小磁場配位)を利用してプラ ズマ中のイオンを長時間閉じ込め、多価イオン化を進める 形式のものである.どちらもイオン化室の中で生じたイオ ンをなるべく長い間閉じ込め,繰り返し電子衝撃にさらさ れるように工夫されている.両者の特徴として,EBIS が 高い価数のイオンを生成し得るかわりに強度があまり取れ ない(多いもので nA 程度)のに対し,ECRIS では価数 は10価程度であるが100 µA 級の電流が引き出せることが 挙げられる.EBIS で得られる最高の価数は電子ビームの エネルギーに依存し,原理的には U の裸イオンまで生成 可能である.EBIS の運転で重要な点として,陰極から引 き出された電子がどの他の電極にも当たらず,コレクター に吸収されるように制御すること,生成された多価イオン が残留ガスと衝突し電子を捕獲することで価数が減少する ことを抑えるため,超高真空領域の圧力に到達させること などが挙げられる.

図 3⁶⁾に,核融合科学研究所に設置されている EBIS 型 多価イオン源, NICE (Naked Ion Collision Experiment の略)の概略を示す. EBIS は電子源 (カソード),ドリ フトチューブ、コレクター、ソレノイド磁石、イオン引き 出しレンズ系などで構成される.カソードから出た電子は 磁場中に置かれたドリフトチューブを通りコレクターに補 集される、一方、カソード付近から導入された気体はドリ フトチューブ内で上記の EBIS の原理によりイオン化され る. ドリフトチューブ電極は幾つかに分割されており,両 端がイオンに対して障壁となるように電位が与えられてい る. イオンは一定時間このポテンシャル井戸に閉じ込めら れ、電離が進むうちに障壁を越える運動エネルギーを得た ものがイオンレンズ側に導かれる仕組みである. NICE で は、横置きの円筒形をした液体ヘリウム容器内に超伝導ソ レノイドコイルが組み込まれている. NICE は1980年に本 格的な EBIS 型イオン源として世界に先駆けて開発され, 今日に至るまで,多価イオンの原子過程研究に関して多く



図3 核融合科学研究所に設置されている電子ビーム多価イ オン源 NICE の概念図⁶⁾. K:カソード, S.C.M:超伝 導磁石, D.T.:ドリフトチューブ(移動管), G.C.L.: ガスクールリード(ヘリウムガスで冷却された超伝導 磁石への導線), E.C.:電子ビームコレクター.

の成果を上げてきた.

EBIS や ECRIS はイオンを装置外部に引き出して用い ることが想定されているが、1988年頃、イオンがドリフト チューブ内に閉じ込められている状態をX線分光法などで 観察することを目的とした装置である, EBIT (Electron Beam Ion Trap) が米国で開発された (図 4)⁷⁾. 多価イ オン生成の原理は EBIS と同じであるが、ここではヘルム ホルツコイルが用いられ、ドリフトチューブ内部が覗ける ような構造になっている. EBIT では、ドリフトチューブ を従来の EBIS より短くし、プラズマの不安定性を回避す ることにより、閉じ込め時間を改善し高価数のイオンを安 定に保持するような、イオン源としての改良も施されてい る. これまで核融合プラズマがよりどころとされてきた高 電離多価イオンの分光学的研究は、EBIT により、さらに 高価数でしかもエネルギー幅が狭くイオン種が選別された 多価イオンが提供されたことで、

飛躍的発展がもたらされ ることとなった.

次に,重点領域研究「多価イオン原子物理学」で建設された EBIS 型多価イオン源について概要を述べる.多価イオン源に対する最終的な技術目標は,その生成が最も困難なウランの裸イオン(U⁹²⁺)を多量に,しかもイオンのエネルギー幅を小さく抑えた状態で生成させることである.イオン源中のq価イオンの数 N_qの時間変化は,次のレート方程式で与えられる⁸⁾.



図4 電子ビームイオントラップ(EBIT)の概略図⁷⁾.
 図3のEBISを縦に置いた構造をしている.超伝導 ヘルムホルツコイルの間にBe窓が設けられ、ドリ フトチューブに蓄積された多価イオンからのX線 を観測できるように工夫されている.また、上部 の金属イオン源(MEVVA)から金属の低価数イ オンを打ち込み、EBITで多価イオン化することも できる.

$$\frac{dN_q}{dt} = R_{q-1 \rightarrow q}^{ion} - R_{q \rightarrow q+1}^{ion} + R_{q+1 \rightarrow q}^{rec}$$
$$- R_{q \rightarrow q-1}^{rec} + R_{q+1 \rightarrow q}^{er} - R_{q \rightarrow q-1}^{er}$$

ここで R^{ion} は電子衝撃による電離, R^{rec} は再結合, R^{ex} は中性原子との電荷移行のそれぞれレートであり, 例えば R^{ion} は電離断面積 σ^{ion} を用いて以下の式で与えられる.

$$R_{q \to q+1}^{ion} = \frac{J_e}{e} N_q \sigma_{q \to q+1}^{ion}(E_e) f(r_e, r_e)$$

ここで J。は電流密度, fは電子ビーム(半径:r。)と蓄積 イオン(半径: r_i)の重なりの因子である. U^{92+} の生成 には少なくとも電子ビームのエネルギーが Uls 電子のイ オン化エネルギー(約130 keV)以上,現実問題としては その数倍必要である.再結合過程(4節参照)のうち,放 射再結合は制御できないが、二電子性再結合は電子エネル ギーが共鳴条件になければ問題にならない. また, R^{ex} は イオンの価数を下げる方向に働くため、残留ガス密度を極 限まで小さくしなければならない. 図5⁹⁾は電子ビームエ ネルギー250 keV, 電流100 mA, 中性原子の密度 0 の条件 でウランを逐次電離していったときの、価数分布の時間発 展を示す.図6(1)⁹⁾および図6(2)⁹⁾は安定状態(すな わち図5の右端の状態)における価数分布の、それぞれ電 子ビームエネルギーとイオン化領域の圧力に対する依存性 を示している. U⁹²⁺の生成には220keV 以上の電子ビー ムエネルギーと10⁻¹² Torr (10⁻¹⁰ Pa)の極高真空の達成 が不可欠であることがわかる.

このシミュレーションを参考に,我々はEBIS型多価イオン源の仕様として,電子ビームの最高エネルギー300 keV,最大電流300 mAとし,さらに水素の分圧を極力下



図5 EBIT 内で生成されるウラン多価イオンの価数分布の時間発展⁸⁾.電子ビームエネルギー250 keV,電子電流100 mA,中性原子密度すなわち残留ガス圧力が0の場合.

生 産 研 究 315



図6 定常状態における,EBIT内で生成されるウラン多 価イオンの価数分布の1)電子ビームエネルギー, および2)圧力に対する依存性⁸⁾.

げる目的で、液体ヘリウム容器を減圧し2.5K程度まで過 冷却するシステムを採用した.装置の設計・製作は、重点 領域研究「多価イオン原子物理学|計画研究 A01班の研 究者グループと住友重機械工業(株)量子機器事業部および 平塚研究所との共同によるものである. 図7は主要部の概 略図である. カソード, ドリフトチューブ, コレクター, ヘルムホルツコイルによる構成はもちろん EBIT と同じ であるが、カソードとコレクターがアースに対し-300 kV の電位がかけられる. つまり, カソードから出た電子 はドリフトチューブ手前で300 keV に加速されドリフト チューブを通過した後、コレクター手前で2keV 程度に 減速され、コレクターに捕集される.これにより、2 kV・300 mA (600 W) の電源容量とコレクターへの熱負 荷だけで、多価イオンが生成・蓄積されるドリフトチュー ブ領域では300 kV・300 mA (90 kW) のパワーが実現す る. しかし、もし仮に電子ビームが300 keV でどこかの電 極に当たると、瞬間的に90kWの熱がビーム径の100 µm 以下の領域に流入し、電極はたちどころに溶けてしまう. このため、様々な加速電圧と電子電流の値に対して、高い 電流密度で電子ビーム軌道が安定にカソードからコレク ターに到達するような最適の電極構成が、シミュレーショ ンにより求められた. 図8は、空間電荷効果を取り入れた



図7 電気通信大学の電子ビーム多価イオン源(UEC-EBIS)概略図. 基本的な構造はEBITと同様であるが,電 子源(Electron Gun)とコレクター部を300 kV に浮かせるため,それぞれが本体に絶縁管でつながれている. また,放電対策上コレクターと超伝導コイル用寒剤容器の間隔を取る必要性から,電子ビーム輸送のための トランスポートコイルが設けられている.

荷電粒子の軌道計算コード 'EGUN2' により得られた, カソード付近の電位分布と電子軌道を示す.実際には,求 められた電位と磁場の配分を計算通りに設定するだけでな く,電子ビーム軌道の軸を電極や磁場の中心に一致させる ことが重要であり,このための調整機構やビーム位置モニ ターが随所に設置されている.

図9はドリフトチューブ電極の構成と多価イオン閉じ込 めの様子を模式的に示したものである.多価イオンが蓄積 されるドリフスチューブ中央部(円筒型電極)は3つの円 筒に分割され,そのうちの中央の円筒はさらに縦に4分割 されており,ペニング(Penning)トラップの動作モード でのイオンの蓄積とサイクロトロン共鳴法によるイオンの 計測・加熱を可能にしている.ペニングトラップとは,rf トラップ (Paul トラップ) とともにイオントラップ¹⁰⁾と 呼ばれる原子分光学の実験手法であり、イオンを空間の狭 い領域 (理想的には一点) に閉じ込め、冷却されたイオン の高分解能の分光を行うのに用いられている.

超伝導コイルは線径0.4 mm, 銅比1.0の NbTi 超伝導線 を用い,最大磁場4.5 T,磁場の一様性1×10⁻⁴(中心付 近1 cm 以内)を達成している.コイル冷却のためのクラ イオスタットは,過冷却を維持し超伝導コイル部を冷却す るコイル容器と液体へリウムの蓄積・補給がなされるへリ ウム容器の2段になっている(図10).真空容器中および その中のヘリウム容器中にも弁が設けられ,数多くの配管 が真空容器内に張り巡らされた,かなり構造の複雑なもの である.過冷却の手順として,両容器に液体へリウムを注 47卷6号(1995.6)



図8 荷電粒子の軌道計算コード EGUN2により得られた, カソード付近の電位分布と電子軌道.磁束密度が陰極 表面で厳密に0になるように設計されている(Brillouin flow 条件).1)電子ビームエネルギー100 keV,電子 電流100 mA,2)電子ビームエネルギー300 keV,電 子電流300 mA の場合.空間電荷効果により2)の方 がビームが幾分広がっているが、どちらも軌道の乱れ なしにきれいに収束している様子がわかる.

液後,コイル容器中の真空に排気された螺旋状パイプ内へ, ジュール・トムソン弁を介して液体へリウムを断熱膨張さ せ,螺旋状パイプ周辺からの液体へリウムの熱伝導と対流 でコイル容器部を冷却する.実際に,コイル容器全体が過 冷却開始後約1時間で2.4 K に到達することが確かめられ ている.また,この状態でへリウムの補給を行わずに約7 時間保持が出来る.コイル容器を過冷却状態に保ったまま, へリウム容器に再注液することも可能である.

カソードとコレクター部には最大-300 kV が印加され る. 真空容器内では放電を防ぐに十分なスペースを確保し てあるが,大気中では300 kV の耐圧をもたせるには広大 な空間が要求され,通常の実験室に収納することは難しい. そこで,大気中の絶縁耐圧を100 kV とし,関係する電源 と真空装置の高圧部全体を SF₆ タンクに収納することで, より狭い空間で300 kV 耐圧を実現させた.図11は SF₆ タ 生 産 研 究 317



図9 ドリフトチューブ電極の構成と多価イオン閉じ込めの 様子の模式図.ドリフトチューブ2の電位は両側の1, 3の電極より低くなっており,軸方向のポテンシャル は図のような井戸型を成す.一方,径方向は,電子ビー ムの空間電荷により光軸中心が低くなっている.これ によりイオンはドリフトチューブの中心周りに蓄積さ れる.ドリフトチューブ2はさらに3つの円筒に分割 され,中央の円筒はさらに縦に4つに分割されている. 中央の円筒の径と長さの比は,イオントラップとして の安定領域が最も広い √2 になっている.また,4分 割電極の対向する2対間にRFを印加し,イオンの固 有振動を励起あるいは検出することによりイオンの加 熱・計測を可能にしている.

ンクを含めた装置全体の概略図である.図の左下の一番大 きな配管内に300 kV に浮かせる各種の電源が収納される. タンク内に SF₆を充填する前に真空排気する必要がある ため、タンクは大気圧に耐える仕様でなければならない (逆にタンク内に収める電源類は真空に耐える必要がある). つまり、低真空領域ではあるがこの SF₆ タンクは、本体 真空容器よりはるかに巨大で複雑な形状の真空容器である.

この EBIS では通常の EBIS 型イオン源と同様にイオン を外部にビームとして引き出して利用することも可能であ るが,当面はイオン源からのX線などを観測し,多価イオ ンの分光学的な研究を行うことが計画されている.図12は イオン源まわりに設置予定の計測器の配置を示す.これら の計測器等はドリフトチューブ中央にあけられたスリット を見込むように設けられているポートに接続され,ドリフ トチューブに蓄積された多価イオンからの,可視からX線 に至る領域の発光や,レーザーによる誘起蛍光を観測する 実験に用いられる.

4. 分光学的研究^{10),11)}

イオンが生成・蓄積されるドリフトチューブでは,一種 のプラズマ状態となっており,電子と多価イオンの衝突に

35



図10 UEC-EBIS クライオスタット周りの概略図. コイル容器とヘリウム容器に液体ヘリウムを充填した後, 真空ポンプで螺旋パイプから液体ヘリウムを気化・断熱膨張させ, コイル容器部を過冷却状態(約2.4K)にする.

より多価イオンの電離,励起および再結合が絶えず生じ, それに伴った放射が観測される.一般にプラズマから観測 される放射は大別して,イオンの束縛準位間の遷移による 線スペクトルと,自由電子と多価イオンの再結合(放射再 結合)などで生じる連続スペクトルより成ることが知られ ているが,EBISでは電子ビームエネルギーの単色性が良 いため,再結合による放射も鋭いスペクトルとして観測さ



図11 耐放電のための SF₆ タンクを含んだ UEC-EBIS 全体 図. 絶縁管を含んだ高圧部とこれらの電源を真空容 器が囲んでいる. 図左下の一番大きな配管 (フランジ) 内に絶縁トランスと300 kV に浮かせる各種の電源が 収納され、電子源とコレクターに供給される.

れる. 束縛準位間の遷移による放射(通常スペクトル線と 呼んでいる)は、イオン固有のエネルギーを持つが、放射 再結合による放射のエネルギーは電子のそれに依存する.

イオンの電子状態は光吸収スペクトルによっても知るこ とができるが、そこでは自動電離状態と呼ばれる、電離の 関エネルギーより上に存在する寿命の短い束縛状態が関係 したスペクトルが数多く観測される.図13にリシウムの原 子とイオンのエネルギー準位を示す.内設電子2個が励起 された状態(二電子励起状態)は連続状態(図の斜線部 分)に位置しており、光エネルギーが二電子励起に対応し たところに線スペクトルとして観測される.すぐにオー ジェ遷移により、電子1個を放出してイオン化するのでこ の名前があるが、この状態は多価イオンが電子と再結合を



図12 観測ポートに接続される計測器の配置(平面図). これ らの計測器は図11の「観測ポート位置」のレベルに設置 される. イオンの空間広がりを観測するためのピンホー ルカメラ,可視,真空紫外,X線領域の各分光器,レー ザー分光のための設備,イオンの種を供給する分子線源 が設置される.

47卷6号(1995.6)

おこす過程において重要な役割を果たす(二電子性再結 合). イオンの再結合過程では図14(a)の放射再結合と(b) の二電子性再結合の2つの過程が干渉する. 二電子性再結 合はオージェ遷移の逆過程により1個の電子を捕獲し2つ の電子が励起準位に移った後、光を放出して安定化する過 程である.低価数のイオンでは二電子励起状態から電子を 放出してまた元の状態に戻る過程(弾性共鳴散乱)の確率 がはるかに高いが、多価イオンになると両者が同程度の確 率をもつようになる. また、特定の電子エネルギーでは、 (b)の過程は(a)に比べ圧倒的に大きな断面積をもつため、 たとえば太陽コロナのコロナ温度とコロナ中の多価イオン の電離状態(平衡状態の価数分布)との関係を決定づける 大きな要因となっている. また二電子性再結合過程は, 核 融合プラズマにおけるエネルギー輸送問題. すなわちプラ ズマの加熱につぎ込んだエネルギーがどのように消費され るかを解析するうえで不可欠の要素である、プラズマ中の 不純物多価イオンと電子間のエネルギーのやりとりにおい て重要な役割を担っている. このように、二電子性再結合 に関する基礎データは応用上極めて利用価値が高いが, EBIT の出現により初めて well defined な条件での定量的 な測定が可能となった.

多価イオンのエネルギー準位は,強いクーロン場のため 微細構造分離が大きく,さらに準位間の放射遷移の確率が 相対論効果により増加する.その結果,多重項準位間の通 常禁止されている遷移が,可視・紫外域に強いスペクトル 線として観測される.図15は水素様多価イオン(1電子 系)とヘリウム様多価イオン(2電子系)の遷移と遷移確



図13 リシウムの原子とイオンの準位図. Li⁺, Li²⁺の基底 状態は Li のそれよりそれぞれ5.39 eV および81.01 eV 高い位置にある. Li および Li⁺ イオンの連続状態の ところに内殻1s 電子が nl 準位へ励起してできる自動 電離状態(Li の1s2s² など)がある.

率の Z 依存性を示す. 共鳴線と呼ばれる電気双極遷移 $({}^{1}P_{1} \rightarrow {}^{1}S_{0}$: E1)の確率が Z⁴の依存性を持つのに対し,磁 気四重極遷移 $({}^{3}P_{2} \rightarrow {}^{1}S_{0}$: M2)では Z⁸,相対論的磁気双 極遷移 $({}^{3}S_{1} \rightarrow {}^{1}S_{0}$: M1)では Z¹⁰の依存性を持つ.図 $16^{12)}$ はトカマクプラズマから放射されたX線のスペクト ルで,鉄のヘリウム様イオン (Fe²⁴⁺)の共鳴線とそれに 付随するサテライト線が観測されている.図のピークのう ちw, x, z はそれぞれ上の E1, M2, M1遷移に対応する. また, t, q, j は前に述べた二電子性再結合によるピーク である.例えば,t は以下の過程で放射された光に対応す る.

$$Fe^{24+}$$
 (1s^{2 1}S₀) + e⁻ ≠ Fe^{23+} (1s2s2p ²P₀)
→ Fe^{23+} (1s²2s ²S₀) + hv

多価イオンでは、共鳴線と多重極遷移や二重子性再結合に よる放射が同程度の強度をもつことがわかる.

1電子系のディラック方程式によれば主量子数と全角運 動量が同じ状態は縮退しているが、水素原子に対するラム



図14 a) 放射再結合とb) 二電子性再結合の模式図. (a) では,運動エネルギー E_e の電子が束縛エネルギー E_B のn=2の準位に落ち, $E_{\gamma}=E_e+E_B$ の光子を放 出する. (b)では, $E_1 \ge E_2$ が等しいとき,運動エネ ルギー E_B の電子が束縛エネルギー E_B の準位に落ち ると同時にn=1からn=2に励起が起こる(オー ジェ遷移の逆過程).多価イオンではこの二電子励起 状態から,光子を放出して脱励起する確率が高い.

37





ヘリウム様

図15 水素様多価イオンとヘリウム様多価イオンに関する, エネルギー準位と準位間遷移の種類,および遷移確 率の原子番号(Z)依存性.Zの指数が大きいほど遷 移による放射が多価イオンで顕著に観測される.

とレザフォードのマイクロ波実験により実際はわずかなエ ネルギー差があることがわかった(図15(a)の²S_{1/2}と²P_{1/2} の差).この差はラムシフトと呼ばれ、QEDでよく説明 できることが示されている.水素原子ではラムシフトは電 子の自己エネルギーと真空偏極が主体であり、αZ(αは 微細構造定数)に関する摂動展開で求めることが出来るが、 これが(水素様)多価イオンになると高次までの摂動計算 が必要になるとともに、原子核の有限サイズの効果が顕著 になる.多価イオンのラムシフトは可視領域に入り、レー ザーを用いた精密分光法が適用できるため、QED効果の より高い精度での検証が可能になる.

イオンに対するレーザーを用いた精密分光法では、イオ ンの準位間の放射遷移を利用して、イオントラップに蓄積 されたイオンをレーザー冷却し、ドップラー効果による波 長広がりを抑えた状態で、レーザー誘起蛍光法などによる 高分解能の分光測定を行う.これまでは、レーザー光が利 用できる可視領域に遷移が存在する必要性から、研究対象 が一価イオンに限られていた.しかしながら、高価数のイ オンでは再び可視領域の遷移が利用できるため、レーザー 分光法を適用することが可能となる.イオントラップを用 いた実験では、1個あるいは少数個のイオンを対象に、二 重共鳴法などによる超高分解能分光や、蛍光放出における 量子効果の観測が行われる一方で、イオンの集団としての 性質、すなわち一成分プラズマの物性に関する研究が行わ れ、興味深い成果が得られている.プラズマの性質を特徴



図16 プリンストンプラズマ物理研究所のPLTトカマクにおいて観測されたプラズマからのX線スペクトル¹²⁾.
 鉄のヘリウム様イオンの共鳴線(w,波長0.185 nm)とそれに付随するサテライト線が現れている.a),b)は電子温度がそれぞれ1.65および2.30 keVの場合である. 横軸の1チャンネルは光子エネルギーにして-0.18 eV に相当する(高チャンネルほどエネルギーが低い).

付ける結合定数, $\Gamma = q^2/a/kT$ (但し $a = (3/4\pi n)^{1/3}$)が 大きい場合(100程度)は強結合プラズマと呼ばれ,荷電 粒子相互の強い相関の効果(殻構造の形成,相転移・ウイ グナー結晶化)が観測される.1価イオンの系では, Γ の 大きな値を得るには mK 以下まで冷却する必要があるが, 多価イオンでは q^2 の項により容易に強結合プラズマの条 件が得られることが期待される.

重元素の内殻電子は、そのポテンシャルエネルギーが原 子核の励起エネルギーと同程度になり、また電子の波動関 数も原子核で有限の値をもつ. このため中性原子と電子を 少数しか持たない多価イオンでは、原子核と電子系の相互 作用の様子が変わってくる.たとえば、軌道電子の遷移に 伴って原子核が励起される現象があり、NEET (nuclear excitation by electron transition) と呼ばれている¹³.内 殻イオン化に続く電子遷移のエネルギーは通常, X線や オージェ電子の形で放出されるが、それに加えて第3の脱 励起過程として NEET が観測される. ごく限られた核種 の限られた遷移でのみみられ、これまで¹⁸⁹Os、²³⁷Np、 ²³⁵U などわずかな測定例があるにすぎない.NEET は核 遷移と電子遷移におけるスピン・パリティー変化が同一で、 エネルギー変化がほぼ等しいときに起こる. とくに後者の エネルギー条件により現象が特殊な系に限定されていると いえる. 多価イオンでは、電子系のエネルギー準位が価数 や電子配置で系統的に変化する、さらに、束縛準位間の遷 移以外に自由電子の再結合に伴う広い意味の NEET も起 こりうるため、NEET 確率をイオンの価数や電子ビーム エネルギーで制御できることになる.従って観測の可能性 が飛躍的に高まり、NEET に関する系統的研究が可能に

47巻6号(1995.6)

なると考えられる.

また、励起核が準安定である場合(isomer)、半減期は 秒以上のオーダーになる.脱励起はちょうど上の NEET と逆の内部転換過程,すなわち核の脱励起に伴って軌道電 子を放出することにより起こる.Isomer を EBIS の内部 あるいは外部で生成し、基底状態に減衰するまえに電子を 剝ぎとることができれば、内部転換過程が抑制され、これ まで全く研究例のない isomer の超微細構造などに関する 精密分光が可能となるであろう.あるいは、隠れていた核 壊変のチャンネルが見えてくるかも知れない.

中性原子の β 崩壊では生成される電子が原子核のポテ ンシャルに打ち勝つに十分なエネルギーをもつことが必要 であり、このために例えば¹⁶³Dyは、中性原子では安定に なっている.ところが裸イオンDy⁶⁶⁺になると、束縛準 位に電子を捕獲する、いわゆる束縛 β 崩壊過程が許され るため、容易に¹⁶³Hoに崩壊してしまう.この現象は、 1947年に理論的にその可能性が指摘されたが、1992年によ うやく電子クーラーリングと呼ばれる重イオン加速器を用 いて初めて見出された¹⁴⁾.束縛 β 崩壊過程は、宇宙創成 期の熱い宇宙空間において存在していた高電離イオンの主 たる崩壊チャンネルであった可能性があり、重元素合成過 程のシナリオに大きな影響を与えることから、宇宙年代学 的にもその重要性が指摘されている.

5. 多価イオンの原子過程²⁾

多価イオンの関与した原子過程として電子,中性原子あ るいは固体との衝突が考えられる.電子との衝突では、電 子による多価イオンの励起,電離,および電子の再結合が 起こる.励起過程の研究は、実験的に困難なため研究例は 非常に少ないが、多価イオンでは励起状態の近傍に無数に 存在する準束縛状態のため共鳴的な励起過程が大きな確率 で起こると考えられる.電離過程については、実験が比較 的単純なため多くのデータが蓄積されている.中性原子の 電離においては、入射電子による衝撃で束縛電子が弾き飛 ばされる、いわゆる直接電離過程の寄与が大きいが、多価 イオンでは外殻電子の数より内殻電子の数が多いため、内 設励起に伴う自動電離過程の寄与が増してくる.図17¹⁵⁾ は Xe 多価イオンの電離断面積について, 直接電離の断面 積を与える Lotz の経験式(イオン化エネルギーと電子エ ネルギーをパラメータとして解析的に表したもの)と実験 データを比較したものである.価数が増すにつれて直接電 離の寄与が減少することが分かる.既に述べたように再結 合過程においても,多価イオンでは自動電離状態を経由す る二電子性再結合過程が重要な役割を演じている. このよ うに、多価イオンと電子の衝突過程では、イオンのクーロ ン力により電子が加速される効果や、内殻励起あるいは多 電子励起状態などの中間状態を経ることによる共鳴現象が



図17 Xe のいろいろな価数のイオンの電子衝突による電 離断面積¹⁵⁾. 点線は Lotz の経験式により見積もら れた値で,直接電離の目安を与える.

322 47卷6号(1995.6)

特徴的である.

中性原子との衝突過程における中心的テーマは多価イオ ンの電子捕獲過程である.ここでは、低エネルギー衝突、 すなわち入射イオンの速度が、標的原子から捕獲される電 子の軌道速度より遅い場合を対象とする.多価イオンが原 子に近づくと、その大きな引力ポテンシャルにより、原子 の外殻電子が多価イオンに乗り移る過程が大きな確率で起 こる.電子捕獲した直後の多価イオンは高い励起状態に電 子をもちながら中間の準位が空の、いわゆる中空原子 (hollow atom)となる.この状態は安定ではないので、 放射過程かオージェ過程を経てイオンの基底状態に落ち着 く.オージェ過程を経る場合は電子を再び放出することに なる.また、この脱励起過程は複数回起こりうる.この一 連の過程を



図18 原子状水素との衝突により1電子捕獲し、前方散乱 された(a)C⁵⁺,(b)N⁶⁺および(c)O⁷⁺イオンのエ ネルギー利得スペクトル¹⁶⁾.イオンの加速電圧は1.5 kV.多価イオンの受け取る余剰の運動エネルギーが イオン化極限(図の0eVの位置)から計った各準位 の位置エネルギーに対応する.

$$A^{q^{+}} + B \rightarrow A^{(q^{-}j)^{+}} + B^{j^{+}} + Q$$

→
$$A^{(q^{-}j^{+}k)^{+}} + B^{j^{+}} + ke^{-} + Q \qquad (0 \le k < j)$$

生産研究

で表すと kがオージェ遷移の回数に対応する. また, Q は衝突後,核が受け取る並進運動エネルギーで,通常は正 (発熱反応)である.電子捕獲の準位は Qの値から知るこ とができる.図18¹⁶⁾は最も単純な標的である水素原子か ら多価イオンに電子が1個移る過程において、多価イオン のエネルギースペクトルから捕獲準位の主量子数を調べた 例である. 図から C^{6+} が H から電子を捕獲する準位は n =4のみで、 N^{7+} と O^{8+} ではn=5のみに限られること がわかる. すなわち, 低エネルギー多価イオンと原子の衝 突過程では、ある特定の高励起状態への選択的な電子捕獲 が支配的に起こることを示している.これは、多価イオン と水素原子がある距離 Rにあるとき、水素原子における 基底状態と多価イオンの主量子数 nの状態のポテンシャ ルエネルギーが一致し、両者の準位の間にポテンシャル障 壁が存在しないという2つの条件が満たされたとき電子が 移行すると考えると説明できる (図19). この発見は, 前







図19 多価イオンが水素原子に近づいて電子を捕獲する様子 を示す模式図.水素原子の電子のエネルギー準位と多 価イオンの特定の準位が一致し(b),かつポテンシャ ル障壁が無視できる条件(c)で電荷移行が起こる. 47巻6号(1995.6)



図20 ヨウ素多価イオン I¹⁰⁺ と Xe 原子の衝突により生成す る,電子捕獲した I イオンと電子を放出した Xe イオ ンについて,同計測法により両者の価数を同定したも の¹⁷⁾.同時計測とは,I イオンを静電型電子分光器で 価数分散させ数種類の価数のイオンに対し位置敏感検 出器で一度に計測する一方で,Xe イオンは飛行時間 法で価数弁別し,双方の信号が一定の時間内に来たと き特定の真の電子捕獲反応が検出されたと判断する手 法.i軸は位置敏感検出器のチャンネル,j軸は飛行時 間に対応する.

記の NICE プロジェクトの初期の研究成果であり,核融 合研究やX線レーザー開発の分野に大きな影響を与えた.

標的が多電子系の場合は、多価イオンが捕獲する電子の 数は一般に複数個であり、しかも個数は一定でなく分布を もっている. さらに電子捕獲後の脱励起過程も、一定の割 合で放射過程とオージェ過程に分岐する.図2016)はヨウ 素の多価イオン I¹⁰⁺と Xe の衝突により生じる,電子捕 獲した I イオンと電子を放出した Xe イオンについて、同 時計測法により両者の価数を同定したものである.例えば 左端のピークは i= j=1であるから, Xe から電子が1個 I¹⁰⁺ に移りそのまま(放射過程を経て)安定化する事象 に対応し、その隣のピークは、j=2、i=1より、Xeから 電子が2個 I¹⁰⁺ に移ったのち1個がオージェ過程で放出 された事象に対応する.これを整理すると、電子捕獲後の 脱励起の分岐比が得られる.図21¹⁷⁾は I¹⁰⁺ と希ガス原子 の衝突により原子から電子が3個 I¹⁰⁺ に移ったのち、2 個電子を放出する過程 (double Auger), 1 個電子を放出 する過程 (single Auger),および電子を放出しない過程 (radiative decay) に分岐する割合 (branching ratio) を 示す. 複数の電子が高励起状態に捕獲される場合も、逐次 電子が移行すると考えると、図19のモデルに従った機構が 適用できる. その際, それぞれの電子の捕獲準位が似通っ ている場合は、電子相関効果が大きいためオージェ過程が 起こりやすく,逆に準位が隔たっている場合は放射過程が 支配的になる.標的原子の原子番号が大きくなるとオー ジェ過程が優勢になるのは、上のモデルから求められる捕 獲準位が原子番号が大きいほど近接してくることなどによ る.

固体表面を標的とした場合は、電子・X線の放出、イオンの中性化、表面原子のスパッタリングや構造変化などの

生 産 研 究 323



図21 I¹⁰⁺ が希ガス原子から3個の原子を捕獲し、脱励起する際の崩壊の分岐比¹⁷⁾. 例えば Double Anger はオージェ遷移が2回起こり、I⁹⁺ となる過程の割合を表す.

様々な現象が観測される.多価イオンと固体表面の相互作 用を対象とした研究の手法も多様であり、二次電子スペク トルや収率およびオージェ電子スペクトルの測定,脱離あ るいはスパッタリング原子・イオンの計測,多価イオンの 電子捕獲過程の観測,X線スペクトルの測定,多価イオン 照射による表面構造変化の観測などが挙げられる.多価イ オンに特徴的で興味深いのは、イオンが固体内部に侵入す る前に共鳴的中性化過程により電子の移行が起こること、 電子を捕獲した多価イオンは多電子励起状態(ホローアト ム)にあり一種のエキゾチック状態であること、固体表面 においても局所的に多くの電子を失った状態が実現し、こ の緩和過程で表面層に著しい構造変化が引き起こされるこ とである.以下に2,3の例を紹介する.

表面近傍で生成されるホローアトムは、オージェ過程と 放射過程で脱励起を繰り返す.表面近傍から放射されるX



図22 Ar¹⁷⁺ を銀表面に照射したとき観測されるX線(Kα 線)スペクトル¹⁸⁾. Ge (111) 湾曲結晶を用いた結晶 分光器で測定された. KL¹などは,放射に関与してい る Ar 多価イオンの電子配置を示す.



metal S-DOS

approaching MCI

図23 多価イオンが固体表面に入射する際におこる,電子放 出過程の模式図.核問距離が critical distance より小 さくなると共鳴中性化 (RN) により表面から多価イ オンに電子が移行する.この後,自動電離(AI)によ り再びイオン化する.多価イオンが表面にさらに近づ くと,RNにより高励起状態に居た電子は,連続状態 に推移し,イオン化する (promotion).

線を測定すると電子が外殻から内殻に移っていく中間状態 に対応するスペクトルが得られる.図22¹⁸⁾はAr¹⁷⁺を銀 表面に照射したとき得られるX線スペクトルである.エネ ルギー領域はL殻からK殻に遷移するKa線の領域であ るが,L殻の電子数の違いに対応して,異なるエネルギー のX線が現れている.図の左側のKL⁸~KL⁶のピーク位



図24 多価イオン Kr³⁵⁺ を金表面に照射したとき,表面から散乱されるイオンの価数分布¹⁹⁾.

置は M 殻が完全に満たされている状態に対応する特性線 のエネルギーに一致し,一方右側では M 殻の電子数が3 ~5に相当する.特に,He-like で示されたピークは L, M 殻に電子が存在しない状態を意味する.M 殻の充填率 から,右側はイオンが表面に入射する前,左側は入射後の 状態からの放射と考えられている.つまり多価イオンは多 重励起状態のまま表面に入射し,固体の電子系と相互作用 することになる.図1に示した大きな二次電子収率には, 上のオージェ過程による自動電離だけでなく,イオンが表 面に近づきイオンと金属中の鏡像による遮蔽効果が強まり, 高励起状態の電子が連続状態に推移する効果や,イオンが



図25 多価イオン U⁷⁰⁺ をマイカ表面に照射したときの表面の形状変化(原子間力顕微鏡の画像)²⁰⁾. 表面垂直方向と面内の尺度が異なることに注意.

表面に衝突する際,高励起状態に残っている電子が剝ぎ取 られる効果 (peeling off) が寄与している (図23). 多価イ オンが表面に入射する直前までは高励起状態が維持されて いるが,固体内部に入ると殆ど完全に中性化が進行する. 図24¹⁹⁾は金表面から散乱されるイオンの価数分布を示す. 入射イオン Kr³⁵⁺ は表面に入射後,一部は多価イオンの 状態で生き残るが,多くは中性化されるか1価イオンにな ることがわかる.ただしこの事情は標的の物質で大きく変 わる可能性がある.

一方,多価イオンを照射した固体表面(誘電体)は図 25²⁰⁾に見られるような,水ぶくれ状の形状変化を示す. これは固体内の電子が局所的に欠如したことにより,格子 間に静電的な反発力が生じた結果であり,イオンの運動エ ネルギーに起因する力学的効果ではなく電子遷移による効 果であるが,1個のイオンの入射で約1nmの隆起が生じ るのは驚くべきことである.この隆起部分の体積は入射イ オンの価数に比例することが報告されている.

この現象を高密度記録などに応用しようという動きが活 発になっている.多価イオン照射により生じる微細欠陥構 造のスケールは nm 領域にあり,まさしくナノビット形成 が実現する.多価イオンを使用する方法の特徴として次の 点が挙げられる²¹⁾.

1. ナノビット形成の量子効率が1である. また, 1個 のイオンによる効果であるため生じる欠陥サイトのサイズ が一定している.

2. 欠陥サイトの大きさ,深さや欠陥の質が,多価イオンの価数,エネルギーなどの条件で制御可能である.

3. 金属以外の幅広い材料に対して適用できる. 材料選 択の自由度が大きいため,プロセスの選択性も広がる.

現状は研究はまだ基礎的段階にあり,元来原子物理学の 研究者が原子物理研究のために製作された実験装置を使っ て,多価イオンによる表面形状の変化を観察しているに過 ぎない.応用上一番の課題は nm の精度でイオンビームを 1 個ずつ制御する技術の開発にあるとおもわれる.

6. おわりに

多価イオン科学は原子物理学固有の研究領域にとどまら ず、基礎物理学、核物理学、宇宙物理学などの純粋物理学 に及ぶとともに、核融合研究、X線レーザー開発、ナノ ファブリケーションといった応用科学にも多大の影響を与 えている.多価イオン研究は、原子物理学の中でも大きな 位置を占め、2年に1度開催される原子衝突国際会議 (International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions: ICPEAC) や、多価イオン物理学 国際会議 (International Conference on the Physics of Highly Charged Ions: HCI) で活発な研究報告がなされ ている.多価イオン科学のこれまでの発展は、優れたイオ ン源の開発によりもたらされたものであり、今後もその性 能向上とともに多価イオン研究の新たな進展が期待される. (1995年4月7日受理)

参考文献

- 1) 市川行和:真空33,1 (1990).
- 2) 大谷俊介:応用物理 57, 190 (1988).
- J. W. McDonald, D. Schneider, M. W. Clark and D. De-Witt: Phys. Rev. Lett. 68, 2297 (1992).
- E. D. Donets: The Physics and Technology of Ion Sources, I. G. Brown ed. (Wiley, New York, 1988) pp. 245-279.
- 5) 小寺正俊:日本物理学会誌 42, 175 (1987).
- 小林信夫,大谷俊介,金子洋三郎,岩井鶴二,奥野和彦, 鶴渕誠二,木村正広,俵博之,日野利彦:IPPJ-DT-84 (名古屋大学プラズマ研究所資料・技術報告,1981).
- M. A. Levine, R. E. Marrs, J. R. Henderson, D. A. Knapp and M. B. Schneider: Physica Scr. T22, 157 (1988).
- B. M. Penetrante, J. N. Bardsley, D. DeWitt, M. Clark and D. Schneider: Phys. Rev. A43, 4861 (1991).
- B. M. Penetrante, D. Schneider, R. E. Marrs and J. N. Bardsley: Res. Sci. Instrum. 63, 2806 (1992).
- 10) 桜井誠,木村正広,大谷俊介:核融合研究 66, 224 (1991).
- 11) 香川貴司, 佐藤国憲: 核融合研究 64, 482 (1990).
- M. Bitter, S. von Goeler, R. Horton, M. Goldman, K. Hill, N. R. Sauthoff and W. Stodiek: Phys. Rev. Lett. 43, 129 (1979).
- 13) 斎藤直, 篠原厚, 馬場宏:応用物理54, 898 (1985).
- 14) M. Jung, F. Bosch, K. Beckert, H. Eickhoff, H. Folger, B. Franzke, A. Gruber, P. Kienle, O. Klepper, W. Koenig, C. Kozhuharov, R. Mann, R. Moshammer, F. Nolden, U. Schaaf, G. Soff, P. Spädtke, M. Steck, Th. Stöhlker and K. Sümmerer: Phys. Rev. Lett. 69, 2164 (1992).
- D. C. Griffin, C. Bottcher, M. S. Pindzola, S. M. Younger, D. C. Gregory and D. H. Crandall: Phys. Rev. A29, 1729 (1984).
- 16) S. Ohtani, M. Kimura, N. Kobayashi and H. Tawara: J. Phys. Soc. Jpn. 56, 1271 (1987).
- I. Yamada, F. J. Currell, A. Danjo, M. Kimura, A. Matsumoto, N. Nakamura, S. Ohtani, H. A. Sakaue, M. Sakurai, H. Tawara, H. Watanabe and M. Yoshino: J. Phys. B28, L9 (1995).
- 18) B. d'Etat, J. P. Briand, G. Ban, L. de Billy, P. Briand, J. P. Desclaux, G. Melin, T. Lamy, G. Lamboley, P. Richard, M. Stockli, R. Ali, N. Renard, D. Schneider, M. Clark, P. Beiersdorfer and V. Decaux: AIP Conf. Proc. 274, 592 (1993).
- M. A. Briere, D. Schneider, D. Knapp and L. Cocke: Abstracts of XVIII ICPEAC 774 (1993).
- R. E. Marrs, P. Beiersdorfer and D. Schneider: Phys. Today 47(10), 27 (1994).
- R. W. Schmieder and R. J. Bastasz: AIP Conf. Proc. 274, 675 (1993).